(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平7-46481

(43)公開日 平成7年(1995)2月14日

(51) Int.Cl.⁸

織別配号

FΙ

技術表示箇所

H 0 4 N 5/335

E

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-188054

(71)出願人 000006079

ミノルタ株式会社

(22) 出願日 平成5年(1993)7月29日

大阪府大阪市中央区安土町二丁月3番13号

大阪国際ビル

(72)発明者 宮武 茂博

大阪市中央区安土町二丁月3番13号 大阪

国際ビル ミノルタカメラ株式会社内

(72)発明者 高田 謙二

人阪市中央区安土町二丁目3番13号 人阪

国際ビル ミノルタカメラ株式会社内

(74)代理人 弁理上 佐野 静夫

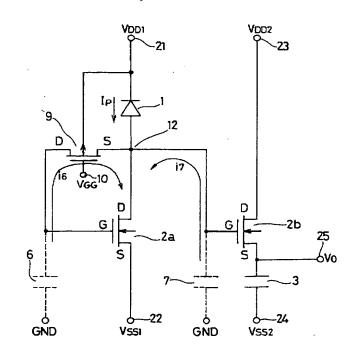
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 固体操像装置

(57) 【要約】

【目的】広い照度範囲にわたって出力電圧の追随性が良く、高輝度から低輝度までを高精度に撮像することのできる固体撮像装置を提供する。

【構成】ゲートとドレインを接続した対数変換用のMOSトランジスタ2aのドレインに光電変換用のフォトダイオード1を接続し、ゲート又はドレインから出力電圧を得るようにした固体撮像装置である。前記ドレインとゲートをフォトダイオード1から出力される光電流Ipの増加に伴って抵抗値が減少するPチャンネルMOSトランジスタ9を介して接続した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】ゲートとドレインを接続した対数変換用のMOSトランジスタのドレインに光電変換手段を接続し、ゲート又はドレインから出力電圧を得るようにした固体撮像装置において、前記光電変換手段から出力される光電流の増加に伴って抵抗値が減少する抵抗性インピーダンスを介して前記ドレインとゲートを接続したことを特徴とする固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光信号を電気信号に変換する固体撮像装置に関し、特に対数変換機能を内蔵することによりダイナミックレンジを拡大した固体撮像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】固体撮像装置は、小型、軽量で低消費電力であるのみならず、画像歪や焼き付きがなく、振動や磁界などの環境条件に強い。また、LSIと共通あるいは類似の工程で製造できることから、信頼性が高く、量産にも適している。このため現在、1次元固体撮像装置はファクシミリなどに、2次元固体撮像装置はビデオカメラなどに幅広く用いられている。

【0003】ところで、多くの固体撮像装置は、銀塩フィルムと比較してダイナミックレンジが狭く、このため露光量を精密に制御する必要があり、また露光量を精密に制御しても、暗い部分が黒くつぶれたり、明るい部分が飽和したりすることが生じやすいという欠点がある。これらの問題を解決し、ダイナミックレンジが広く、高輝度から低輝度までを撮像することのできる固体撮像装

置が提案されている。それによれば、入射した光量に応 じた光電流を発生しうる感光手段と、光電流を入力する MOSトランジスタと、MOSトランジスタを閾値電圧 以下で且つサブスレッショールド電流が流れうる状態に バイアスするバイアス手段とを用意し、前記MOSトラ ンジスタをサブスレッショールド電流特性域で使うこと により光電流を対数圧縮変換できるというものである。 【0004】図4は、本願出願人が先に特願平1-33 4472号として出願した固体撮像装置の1画素の回路 構成を示したものである。同図において、1は照射され た光量に応じた光電流Ipを発生するフォトダイオード であり、そのカソードは端子21を介して直流電圧V ๗ に接続されている。また、アノードは対数変換用の MOSトランジスタ2aのドレインとゲートに接続され る。MOSトランジスタ2aのソースは端子22を介し て直流電圧Vssiに接続される。

【〇〇〇5】MOSトランジスタ2aの出力はゲート (ドレイン)から取り出され、第2のMOSトランジスタ2bのゲートに入力される。このMOSトランジスタ2bのドレインは端子23を介して直流電圧 Vm2に接続され、ソースはコンデンサ3と出力端子25に接続されている。コンデンサ3の他端は端子24を介して直流電圧 Vss2に接続される。このコンデンサ3はMOSトランジスタ2aの出力に基いてトランジスタ2bを流れる電流 Izを積分する役割を果たす。

【 ○ ○ ○ 6 】本回路によると、時間 t が、 t = ○ のとき 出力電圧 V ∘ を、 V ∘ = V ∘ とすれば、MOSトランジス タの基板バイアス効果を無視すると、次式が得られる。

 $V_0=V_{SSI}+(nkT/q)In((q/nkTC))IPdt$

 $+ \exp \{ (q / nkT) (V_{0l} - V_{ssi}) \}$ (1)

但し、

q;電子電荷量

k:ボルツマン定数

T;絶対温度

n;MOSトランジスタ2a、2bの形状などで決まる

定数

C;コンデンサ3の容量

 $V_0=V_{SS1}+(nkT/q)$ in [(q/nkTC) \int I rd t]

【0009】以上のようにして先の出願(特願平1-334472号)によれば、光電流 Ipの積分値が対数変換される。すなわち、積分期間中にフォトダイオード1に入射する光の強度が変化し、これに伴って光電流 Ipが変化しても、その積分値が対数変換されることになる(対数変換機能を持たない通常の固体撮像装置においては、光電流 Ipの積分値に比例した信号が得られる)。このため、ダイナミックレンジが広く、高輝度から低輝度までを撮像することのできる固体撮像装置を実現することができる。

ーVssiで決まる一定値との和が電圧Voに対数変換されることを示している。即ち、VoiーVssiが充分小さければ、(1)式は次のようになり、正確に対数変換できることになる。

【OOO7】(1)式は、光電流 Ipの積分値と、Vol

[8000]

・・・・・・(2) 【〇〇1〇】しかしながら前記発明においては、フォトダイオード1に入射する光の強度が急激に変化する場合には、出力電圧Voが光の強度の変化に充分に追随できないという問題がある。これは、図4に点線で示すように、Nチャンネル型の第1MOSトランジスタ2aと第2MOSトランジスタ2bの接続点4に浮遊容量5が存在することに起因する。すなわち、(1)または(2)式を得るためには、先の出願の明細書にも記載したように、第1及び第2MOSトランジスタ2a、2bのゲート電圧Voが、光電流Ipに対応して、次式のように変化 することが必要である。

 $V_0 = V_{ss1} + V_1 + \{ (nkT/q) | ln(I_P/I_{00}) \} \dots (3)$

ここで、

Vr; 第1MOSトランジスタ2aの閾値電圧 Im; 第1MOSトランジスタ2aの形状などによって 決まる定数

【○○12】定常状態では(3)式によって、Vεが定 まり、浮遊容量5には電流が流れない。しかし、IPが 変化したときには、浮遊容量5の充電または放電のため の電流が浮遊容量5に流れ、充電または放電が完了した ときにその電流がOとなって、V₅が(3)式で与えら れる値となる。このため、IPの変化に対してVoの追随 が遅れる(浮遊容量5の充電または放電に要する時間だ け遅れる)ことになる。それ故、 I pが変化したときに は、(1) または(2) 式に基づいた対数変換が正確に 行われないことになる。

【0013】この追随性が悪くなる点を、より詳しく説 明すると、まず、光量が減少してIpが小さくなった場 合について述べる。このときは、浮遊容量5に蓄積した 電荷が放電し、Vωの電位が降下して行くが、この放電 は第1MOSトランジスタ2aのドレイン電流を介して 行われる。該ドレイン電流はゲート電圧の低下と共に減 少する。それ故、浮遊容量5に蓄積した電荷の放電が進 み、ゲート電圧の低下と共に、ドレイン電流が減少し、 放電の効率も低下することになって放電時間が長くかか る。よってVeのIPの変化に対する追随性が悪いことに なる。

【〇〇14】一方、光量が増加してІрが大きくなった 場合には、浮遊容量5に電荷が充電されていくことによ り、∨₀の電位が上昇して行く。この充電電流はフォト ダイオード1より供給される。しかしながら、フォトダ イオード1を流れる電流 I Pは浮遊容量5と第1MOS トランジスタ2aを流れる電流に分けられるため、第1 MOSトランジスタ2aを流れる電流が多ければ多いほ ど、充電の効率も低下する。しかるに、第1MOSトラ ンジスタ2aのゲート電圧は浮遊容量5の充電と共に上 昇し、第1MOSトランジスタ2aを流れる電流が多く なり、充電の効率も低下することになる。よって、この 場合も、VGのIPの変化に対する追随性が悪いことにな

【〇〇15】この問題を克服するために本発明者は対数 変換用MOSトランジスタのゲートとドレインを図5に 示すように抵抗性インピーダンス8を介して接続するこ とを案出し、その固体撮像装置を既に特願平4-193 37号として出願している。この構成によれば、光電流 IPが減少し、第1MOSトランジスタ2aのドレイン 電圧が降下する場合には、そのゲート電圧の降下が遅れ て、ドレイン電流が大きく保たれる。一方、光電流 IP が増加し、ドレイン電圧が上昇する場合には、ゲート電 圧の上昇が遅れて、ドレイン電流が小さく保たれる。こ [0011]

のため、浮遊容量6に対する充電又は放電が早く行わ れ、光電流IPの変化に対する第1MOSトランジスタ 2 a のゲート電圧V®の変化が早くなり、その追随性が 飛躍的に改善される。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】ところで、対数変換回 路を内蔵した固体撮像装置は広いダイナミックレンジに 対応する必要があるため数桁にわたる光電流の変化に対 応できることが望ましい。しかし、光電流の変化が数桁 に及ぶような広範囲で用いるとき、特願平4-1933 7号のように一定の抵抗値の抵抗性インピーダンスで は、上述した追随性が充分得られないという問題が生じ る。即ち、光電流が非常に大きな値で定常動作している 状態から非常に小さい値に変化したとき、その変化が起 きる時点でのMOSトランジスタ2aのゲート電圧は高 いので、MOSトランジスタ2aの導通度は高い。その ため、ゲート電圧が高い状態が比較的長いと、光電流及 び浮遊容量7の放電電流がMOSトランジスタ2aに過 剰に流れ、そのドレイン電圧が下がり過ぎる(オーバー シュートする)ことになる。これはドレイン電圧が、そ のオーバーシュート点から所望点に復帰する時間が必要 になること、従って上記した追随性が損なわれるを意味 する。

【〇〇17】一方、光電流が非常に小さい値で定常動作 している状態から非常に大きい値に変化したときには、 あまり問題にならない。それは、その変化が起きた時点 でのゲート電圧は非常に低く、MOSトランジスタ2a の低い導通度によってドレイン電流が抑えられてしま い、ドレイン電圧が上がるが、同時にその分、抵抗性イ ンピーダンスを通してゲート側にも光電流が流れやすく なり、ゲート電圧が上昇するように作用するからであ る。

【〇〇18】本発明は光電流が非常に大きい状態から非 常に小さい状態に変化したときの追随性を特に向上さ せ、それによって広い照度範囲にわたって出力電圧の追 随性が良く、高輝度から低輝度までを高精度に撮像する ことのできる固体撮像装置を提供することを目的とす る。

[0019]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 本発明では、ゲートとドレインを接続した対数変換用の MOSトランジスタのドレインに光電変換手段を接続 し、ゲート又はドレインから出力電圧を得るようにした 固体撮像装置において、前記ドレインとゲートを前記光 電変換手段から出力される光電流の増加に伴って抵抗値 が減少する抵抗性インピーダンスを介して接続した構成 としている。

[0020]

【作用】このような構成によれば、光電流 Ipが減少 し、ドレイン電圧が降下する場合には、ゲート電圧の降 下が遅れて、ドレイン電流が大きく保たれる。一方、I pが増加し、ドレイン電圧が上昇する場合には、ゲート 電圧の上昇が遅れて、ドレイン電流が小さく保たれる。 このため、浮遊容量に対する充電又は放電が早く行なわ れ、光電流 I Pの変化に対する第1MOSトランジスタ 2aのゲート電圧V®の変化が早くなり、その追随性が 改善される。しかも、抵抗性インピーダンスは、光電流 が大きい範囲では抵抗値が小さくなっているので、この 状態から光電流が著しく小さい値に変化した場合、抵抗 性インピーダンスを介してゲート側からドレイン側へ流 れる電流が多くなり、ゲート電流が早く低下するので、 対数変換用トランジスタの導通度も低くなり、ドレイン 電圧が過度に低下するのを阻止する。

[0021]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照しながら 具体的に説明する。図1は、本発明を適用した固体撮像 装置の1画素の回路構成を示したものである。ここで は、Nチャンネル型の第1MOSトランジスタ2aのド レインとゲートの間にPチャンネルMOSトランジスタ 9が挿入され、該PチャンネルMOSトランジスタ9の ゲートには端子10により、直流電圧 V 66が印加され る。第2MOSトランジスタ2bのゲートは第1MOS ンジスタ9が導通していれば、第1MOSトランジスタ 2 a のゲート及びドレイン電圧は同一電圧であり、その 電圧は(3)式により得られる。これはPチャンネルM OSトランジスタ9のソース電圧とドレイン電圧が光電 流IPの増大に対して対数的に増大することを意味す る。一方、PチャンネルMOSトランジスタ9のゲート には一定の直流電圧Vccが印加されているから該トラン ジスタ9のゲート・ソース間電圧は光電流 Ipの増大に 伴って対数的に減少することになる。該MOSトランジ スタ9がサブスレッショールド領域で動作するように前

トランジスタ2aのドレインと接続されている。このと

き、浮遊容量6及び7が第1MOSトランジスタ2aの

【0022】ここで前記PチャンネルMOSトランジス

タ9の動作について説明する。PチャンネルMOSトラ

ゲート及びドレインに存在することになる。

は、ゲート・ソース間電圧の減少に対して指数関数的に 増加することになる。これは換言していえば、Pチャン ネルMOSトランジスタ9のドレイン・ソース間の抵抗 が指数関数的に減少することである。以上のことを式で 説明すると、次のようになる。

記Vccを選んでおけば、該MOSトランジスタ9はPチ

ャンネル型であるから、そのドレイン・ソース間電流

【0023】(3)式より、MOSトランジスタ2aの ドレイン電圧Vュとゲート電圧Vョは、

 $V_0 = V_0 = V_{SS1} + V_T + \{ (nkT/q) | ln (I_P/I_{00}) \}$ PチャンネルMOSトランジスタ9のゲート・ソース間 電圧Vҝҝは、

 $\bigvee PGS = \bigvee GG - \bigvee D$

 $= V _{66} - V _{551} - V_{7} - \{ (nkT/q) | ln (I_P/I_{00}) \} \dots (4)$ PチャンネルMOSトランジスタ9を流れる電流 I roは、 | V res | >>k T/qのとき、

[0024]

 $I_{P0} = I_{P00} \exp \{ (-q / nkT) \cdot (V_{P0S} - V_{PT}) \} \dots (5)$

ここで、IpmをOより小さい定数、VpiをPチャンネ ルMOSトランジスタ9の閾値電圧(くO)とする。

 $I_{PD} = I_{PD0} \exp \left\{ \left(-q /nkT \right) \cdot \left(V_{GG} - V_{SSI} - V_{T} - V_{PT} \right) \right\} \times$

CCC, I POO exp { (-q/nkT) . $(V_{GG}-V_{SS1}-V_{T-})$ Vpi) } は定数であり、exp [ln (Ip/Im)] は Ip / Inとみなすと、 Inは Ipに比例する。

【0025】以上述べたことによりPチャンネルMOS トランジスタ9のゲートに印加するDC電圧V㎝を調整 することによってPチャンネルMOSトランジスタ9の 導電率を光電流Ⅰ□にほぼ比例するようにできることが 分かる。これはまた、PチャンネルMOSトランジスタ 9の抵抗値が光電流の増大に従って減少することでもあ るので、光電流の大きな範囲では、その抵抗値は小さく なっている。

【〇〇26】上記のように直流電圧V旣が調整された状 態での本実施例回路の動作を特に光電流が急に変化した ときの追随性に関する動作について以下に説明する。 尚、図1において、各直流電圧は、例えばVm=2V、 V DDI = V DD2 = 1 O V 、 V SSI = V SS2 = 6 V に選んであ

exp {|n (I P/IPO)} (6) るものとする。

【〇〇27】まず、光量が減少して光電流 I pが小さく なった場合について述べる。このときは、浮遊容量6及 び7に蓄積した電荷が放電し、第1MOSトランジスタ 2aのゲート電圧Vc及び第1MOSトランジスタ2a のドレイン電圧∨₀が低下して行く。この放電は浮遊容 量7については第1MOSトランジスタ2aのドレイン 電流を介して行われ、一方、浮遊容量6についてはPチ ャンネルMOSトランジスタ9及び第1MOSトランジ スタ2aのドレイン電流を介して行われる。

【〇〇28】このため、浮遊容量7の放電電流:っが流 れることにより浮遊容量7の電圧が下がり、第1MOS トランジスタ2aのドレイン電圧Voは下がる。一方、 PチャンネルMOSトランジスタ9に浮遊容量6からの 放電電流isが流れている間は第1MOSトランジスタ 2aのゲート電圧Voがドレイン電圧Voよりも高くなっ

ており、その放電電流isがOになると、VoはVoと等しくなる。換言すれば、ドレイン電圧Voの低下よりもゲート電圧Voの低下が遅れることになる。前記第1MOSトランジスタ2aのドレイン電流はゲート電圧Voが高いほど大きいため、浮遊容量7の放電が進んでもドレイン電流はあまり低下しないことになる。このため、PチャンネルMOSトランジスタ9を介して放電が行われる浮遊容量6についても、放電が速やかに行われることになる。

【0029】光電流 I pが非常に大きな値の定常状態から非常に小さな値に変化したときも同じような動作が遂行されるが、変化が起きた時点でのPチャンネルMOSトランジスタ9の抵抗値は先に述べたように低いので、浮遊容量6の放電電流はこのPチャンネルMOSトランジスタ9を通して充分流れ、ゲート電圧の低下が、その分早くなって第1MOSトランジスタ2aの導通度が抑えられる。従って、ドレイン電圧が低下し過ぎてしまうという不具合が生じない。

【OO30】一方、光量が増加して光電流IPが大きく なった場合には、浮遊容量6及び7に電荷が充電される ことにより、浮遊容量6及び7の電圧が上昇し、それら に接続されているドレインとゲートの電圧∨₃及び∨₃も 上昇することになる。この場合は、光電流Ipが浮遊容 量6及び7への充電電流と第1MOSトランジスタ2a を流れるドレイン電流に分けられるため、第1MOSト ランジスタ2aを流れる電流が少なければ少ないほど充 電の効率が向上する。本実施例では、第1MOSトラン ジスタ2aのゲートはPチャンネルMOSトランジスタ 9を介してドレインに接続されているため、ドレイン電 圧Voの上昇に対し、MOSトランジスタ2aのゲート 電圧Vថの上昇が遅れることになる。このため、ドレイ ン電圧∨₀が上昇してもドレイン電流はあまり増加しな いことになり、浮遊容量7の充電効率が向上する。また PチャンネルMOSトランジスタ9を介して行われる浮 遊容量6の充電も浮遊容量7の充電に追随して速やかに 行われることになる。

【0031】図2は、本発明の第2の実施例を示したものである。この実施例は、第2MOSトランジスタ2bのゲートが第1MOSトランジスタ2aのゲートに直接接続されるとともに、第1MOSトランジスタ2aのドレインに対してはPチャンネルMOSトランジスタ9を介して接続されている点で図1の実施例と異なっているだけであって、その他の部分は図1と同一である。

【0032】そして、この第2実施例においても、図1の実施例の説明で述べたように、第1MOSトランジスタ2aのゲート電圧 Voが光量の変化に速やかに追随することから、出力電圧 Voも光量変化に速やかに追随できることになる。

【0033】図3は、本発明の第3の実施例を示したものである。この第3の実施例では、図1の実施例におけ

るフォトダイオード1のアノードと第1MOSトランジスタ2aのドレイン及び第2MOSトランジスタ2bのゲートの接続点12にPチャンネルMOSトランジスタよりなるスイッチ11が接続されている点で図1の実施例と相違している。このスイッチ11は端子26を通して与えられるパルスΦρにより導通と遮断の選択が可能で、導通時には前記接続点の電位を端子27の直流電圧Vァとすることができる。また、このスイッチ11はnチャンネルMOSトランジスタ等で構成することも可能である。ここで、Φρは波高値5V、Vァは8Vであり、他の直流電圧は図1の場合と同一とする。

【0034】尚、積分用のコンデンサ3の両端には、スイッチ28が設けられており、電流 12の積分を開始するときは、このスイッチ28はOFFにされ、積分値をクリアするときはONとなる。スイッチ28はMOSトランジスタで構成され、ON・OFFのための制御信号がゲートに与えられるようになっている。スイッチ28は図1、図2にも同じように設けられるが、図示省略されている。

【0035】さて、この実施例ではコンデンサ3の積分動作の開始前にスイッチ11を導通状態にし、接続点12の電位をVpとするとともに、スイッチ11を遮断状態とする。図1及び図2の実施例で、接続点12や14の電位が高い程、第1MOSトランジスタ2aのゲート電圧が高くなって該トランジスタ2aを流れる電流が大きくなって短時間で光量変化に追随できる。第3実施例では、スイッチ11によって接続点12の電位を任意の直流電圧Vpに設定することができるので、図1、図2の実施例に比べて、より高速化が図れることになる。図2の実施例においても接続点13又は14をスイッチを介して直流電圧と接続するようにしてもよい。それによって図3と同様の効果が得られる。

【0036】上記図1~図3の実施例において、PチャンネルMOSトランジスタ9のサブストレートを直流電圧Vooiに接続しているが、他の直流電圧に接続してもよい。また上記各実施例において、第1、第2MOSトランジスタ2a、2bをPチャンネルMOSトランジスタに置き換え、抵抗性インピーダンスとしてNチャンネルMOSトランジスタを用いてもよい。ただし、この場合は、フォトダイオード1の極性を逆に接続するものとする。

[0037]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、光電流が非常に大きい状態から非常に小さい値に変化した場合でも対数変換用MOSトランジスタのゲート電圧及び出力電圧の追従性が飛躍的に向上するので、ダイナミックレンジが広く、高輝度から低輝度までを高精度に撮像することのできる固体撮像装置を実現することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の固体撮像装置の第1実施例の回路図。

【図2】本発明の固体撮像装置の第2実施例の回路図。

【図3】本発明の固体撮像装置の第3実施例の回路図。

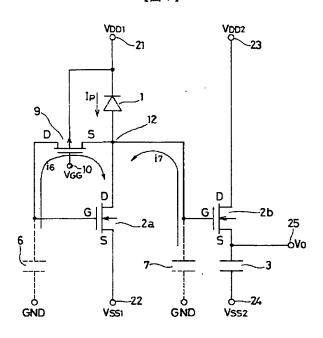
【図4】従来例の固体撮像装置の回路図。

【図5】他の従来例の回路図。

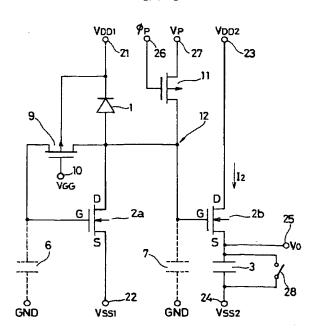
【符号の説明】

1 フォトダイオード





【図3】



2a 第1MOSトランジスタ

26 第2MOSトランジスタ

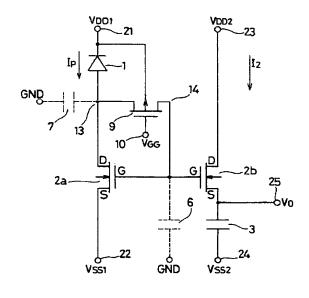
6 ゲートの浮遊容量

7 ドレインの浮遊容量

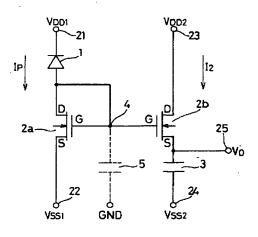
9 PチャンネルMOSトランジスタ

11 スイッチ

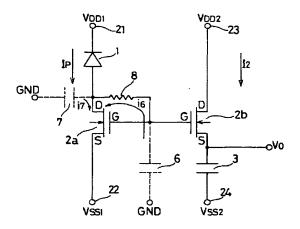
【図2】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 石田 耕一

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪 国際ビル ミノルタカメラ株式会社内

(72)発明者 鮫島 幸一

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪 国際ビル ミノルタカメラ株式会社内